

Metal-assisted electrochemical etching을  
이용한 germanium의 선택적 습식 식각

이승호, 임상우<sup>1,†</sup>

연세대학교; <sup>1</sup>연세대학교 화공생명공학과  
(swlim@yonsei.ac.kr<sup>†</sup>)

Germanium (Ge)은 실리콘보다 전자 및 정공 이동도가 높고, 밴드갭은 낮아서 고효율 반도체 소자를 제작하기 위한 물질로서 연구되고 있다. 따라서, Ge의 패터닝 기술이 필요한데, metal-assisted chemical etching (MACE)은 dry etching에 비해 비교적 간단하고 저비용의 공정으로 높은 aspect ratio 및 surface-to-volume ratio를 가진 표면 구조를 형성할 수 있다. 본 연구에서는 우선 metal catalyst를 particle 및 여러 패턴 형태로 증착하여 원하는 형태의 trench 패턴을 습식 식각으로 형성하는 실험을 진행하였다. 우선 웨이퍼 표면상에 Ag 입자를 고르게 deposition한 후 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>또는 FPM 용액에 일정 시간 담지하여 MACE 과정을 진행하였다. MACE 후 표면 상태를 분석한 결과 MACE 용액의 조성에 따라 고유한 표면 식각 형상이 관찰되었다. 다음으로 germanium 표면상에 gold 박막을 다양한 형태의 패턴으로 증착한 뒤 MACE로 trench를 형성하였다. 식각액으로는 diluted HF를 사용하였으며, 산화제 용액 대신에 power supply를 이용하여 germanium substrate와 용액 사이에 전류를 흐르게 하여 산화를 시켰다. 이 때 단계적인 전압 조절을 통해 표면이 식각되는 정도나 형상을 조절할 수 있었다. 또한 용액의 농도, 공정 시간의 조절을 통해 germanium 표면을 효과적으로 선택적으로 식각 가능한 조건을 탐색하고 이의 반응기구를 설명한다.